Verfahren und System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines mittels eines Mikroskops abgebildeten Punktes

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines mittels eines Mikroskops abgebildeten Punktes sowie ein Eichobjektträger zur Verwendung hierzu.

Mikroskope werden häufig zum Erkennen kleiner, mit dem bloßen Augen nicht erkennbarer Strukturen sowie zum Auffinden charakteristischer Merkmale in solchen Strukturen verwendet. Eine mikroskopische Grundaufgabe in der Zytologie, Histologie und Pathologie besteht darin, ein Präparat zu durchmustern und nach interessierenden Strukturen, Zellen oder Zellverbänden und ähnlichem zu durchsuchen. Sind die Orte solcher Strukturen auf dem Präparat gefunden, ist es aus vielfältigen Gründen wünschenswert, sich diese zu merken. Beispielsweise muss die gefundene Struktur zu einem späteren Zeitpunkt durch den selben oder einen anderen Benutzer zwecks Überprüfung, weiterer Inspektion oder aus Gründen der Qualitätssicherung wieder aufgefunden werden. Hierzu weisen viele Mikroskope eine Einheit zur Ermittlung der Koordinaten von Positionen eines Punktes in einem geräteabhängigen Koordinatensystem auf. Durch elektromechanisches Ermitteln dieser Koordinaten kann zu einem späteren Zeitpunkt die aufgefundene Position wieder angefahren werden.

Die Koordinaten sind in der Regel jedoch geräteabhängig, d. h. nur wenn keine Änderungen in der Mikroskopjustierung vorgenommen wurden und keine Toleranzen vorhanden wären, lassen sich die Koordinaten für dieses Gerät exakt reproduzieren. Wird jedoch z. B. der Mikroskoptisch für eine Reparatur abgenommen und wieder angebracht, so liefert er für dieselbe Stelle auf dem Präparat andere Koordinaten als die ursprünglich bestimmten. Auch sind die Koordinatensysteme verschiedener Mikroskope, auch vom selben Typ, nicht (exakt) gleich.

Es besteht ein Bedürfnis, eine Interoperabilität zwischen beliebigen Mikroskopen herzustellen, so dass beispielsweise ein zweiter Benutzer interessierende Stellen auf einem Präparat, die ein beliebiger erster Benutzer ermittelt und gespeichert hat, auf seinem System wieder anfahren kann.

Diese Aufgabe wird durch ein erfindungsgemäßes Verfahren und System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines mittels eines Mikroskops abgebildeten Punktes gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, dass zunächst zu vorgegebenen objektbezogenen Bezugskoordinaten $(X_1,\ Y_1,\ Z_1)$ mindestens eines Bezugspunktes E_1 in einem DI-COM-Koordinatensystem die zugehörigen Gerätekoordinaten (x_1, y_1, z_1) des mindestens einen abgebildeten Bezugspunkts E_1 in einem geräteabhängigen Koordinatensystem bestimmt werden und hieraus eine Transformationsregel Φ zur Umrechnung geräteabhängiger Koordinaten (x, y, z) in die Koordinaten (X, Y, Z) des DICOM-Koordinatensystems ermittelt wird. Anschließend werden zur geräteunabhängigen Koordinatenbestimmung die Gerätekoordinaten $(x_P,\ y_P,\ z_P)$ eines abgebildeten Punktes P mittels der aufgefundenen Transformati-

onsregel Φ in geräteunabhängige Koordinaten $(X_P,\ Y_P,\ Z_P)$ des DICOM-Koordinatensystems umgerechnet.

Der "Digital Imaging and Communications in Medicine" (DI-COM-)Standard wurde zur Formatierung und zum Austausch von Bildern medizinischer Geräte entwickelt und in diese Geräte integriert. DICOM ist u.a. in den USA ,in Europa und in Japan bekannt. Das DICOM-Komitee hat am 2. Juli 1999 in Virginia, USA, im Supplement 15 einen Standard für mit sichtbarem Licht gewonnene Bilder in der Endoskopie, Mikroskopie und der Fotografie festgelegt (Supplement 15: Visible Light Image for Endoscopy, Microscopy and Photography). Mit der vorliegenden Erfindung kann dieses nur präparatbezogene und daher geräteunabhängige DICOM-Koordinatensystem auf einem beliebigen Mikroskop realisiert werden. Die technische Lödes erfindungsgemäßen Vorgehens besteht sung aus Schritten. Zunächst findet eine Eichung des Mirkroskopkoordinatensystems dahingehend statt, dass eine Transformationsregel zur Umrechnung geräteabhängiger Koordinaten in geräteunabhängige Koordinaten des DICOM-Koordinatensystem ermittelt wird. Nach diesem Kalibrierungsschritt können die Koordinaten eines beliebigen abgebildeten Punktes mittels dieser Transformationsregel in geräteunabhängige Koordinaten des DICOM-Koordinatensytems transformiert werden. Letztere Koordinaten können dann zu einem späteren Zeitpunkt oder durch einen anderen Benutzer, auch auf einem anderen Mikroskop, wieder angefahren werden, wobei selbstverständlich auch das andere Gerät eine Kalibrierungsmöglichkeit für das DICOM-Koordinatensytem enthalten muss.

Für den Kalibrierungsschritt wird in einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung zur Vorgabe von Bezugskoordinaten des mindestens einen Bezugspunkts E1 ein Eichobjektträger

verwendet. Dieser Eichobjektträger besitzt entsprechend der Vorgabe des DICOM-Standards Eichkreuze, die die vorgegebenen Bezugspunkte markieren.

Um alle in Frage kommenden Transformationen in der (x, y)Ebene, nämlich Translation, Rotation und Skalierung, optimal berücksichtigen zu können, sind mathematisch mindestens
2,5 Bezugspunkte oder Eichkreuze auf dem Eichobjektträger
notwendig. Zusätzliche Punkte können notwendig sein, wenn
eine Kalibrierung auch in z-Richtung erfolgen soll.

Da in der Mikroskopie bestimmte Typen von Objektträgern verwendet werden, ist es vorteilhaft, für jeden Objektträgertypus einen entsprechenden Eichobjektträger herzustellen und für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwenden.

Zu Kalibrierungszwecken sind beispielsweise drei Eichkreuze entsprechend Bezugspunkten E_1 , E_2 und E_3 auf einem Eichobjektträger (Eichslide) angebracht. Die (X, Y, Z)-Koordinaten dieser Bezugs- oder Eichpunkte E_1 bis E_3 sind festgelegt. Sie beziehen sich auf den Nullpunkt des DICOM-Koordinatensystems, der an einer Außenecke des Objektträgers liegen kann.

Die Eichpunkte E_1 bis E_n ($n \ge 1$) werden mit dem Mikroskopiertisch angefahren und der jeweilige $(x_1, y_1, z_1), \ldots, (x_n, y_n, z_n)$ -Wert wird in dem nativen, also geräteabhängigen Koordinatensystem des verwendeten Mikroskops aufgenommen und gespeichert. Für die Eichpunkte E_1 bis E_n sind die (X, Y, Z)-Werte im DICOM-Koordinatensystem sowie nach Vermessung die (x, y, z)-Werte im nativen Koordinatensystem bekannt, so dass über Standardverfahren eine Transformationsregel zur Umrechnung geräteabhängiger Koordinaten in die

geräteunabhängigen Koordinaten des DICOM-Koordinatensystems berechnet werden kann.

Hierbei bietet sich für die (x, y)-Koordinaten als Transformationsverfahren das der überbestimmten Affintransformation an. Für die in einer Ebene vorkommenden Transformationen der Translation, Rotation und Skalierung durch einen Skalenfaktor werden mathematisch mindestens 2,5, in der Praxis also mindestens 3 Bezugspunkte (Eichkreuze) benötigt, wenn alle genannten Kalibrierungsmöglichkeiten berücksichtigt werden sollen.

Der Z-Nullpunkt des DICOM-Koordinatensystems liegt auf der Oberfläche des Objektträgers (ohne Deckglas). Da bei der oben beschriebenen Kalibrierung auch die nativen Z-Koordinaten mit aufgenommen werden, kann auch der z-Wert in das DICOM-Koordinatensystem überführt werden. Bei der Z-Kalibrierung lassen sich im wesentlichen zwei Fälle unterscheiden.

Sollten bei der Kalibrierung z-Werte der Oberfläche des Eichobjektträgers in einer Richtung der (X, Y)-Ebene zuoder abnehmen, so liegt der Hinweis vor, dass der Eichobjektträger nicht exakt horizontal lieqt, sondern eine schiefe Ebene mit Neigung in Z-Richtung darstellt. In diesem Fall sollte zur Erhöhung der Genauigkeit auch eine Z-Kalibrierung mit einem Ansatz in Form einer Schrägebene erda folgen, andernfalls die Genauigkeit der (X, Y) -Kalibrierung abnimmt. In diesem Fall lässt sich entlang der Neigung der Schrägebene durch Fokussierung auf die Oberfläche des Objektträgers die Abweichung Az vermessen und anschließend die Z-Kalibrierung vornehmen, wozu mathematisch mindestens 1,5 Punkte notwendig sind. Für eine derartige Z-

Kalibrierung zusammen mit einer überbestimmten Affintransformation in der (X, Y)-Ebene werden also mindestens 4 Punkte (2,5+1,5=4) auf dem Eichobjektträger benötigt.

Wird hingegen festgestellt, dass die z-Koordinaten einiger ausgewählter Bezugspunkte auf dem Eichobjektträger voneinander abweichen, ohne aber die Form einer Schrägebene aufzuweisen, bietet sich als einfache Transformationsregel eine Mittelbildung an, bei der eine Mittelung der genannten z-Koordinaten der Bezugspunkte erfolgt und dieser Mittelwert zum Nullpunkt in z-Richtung definiert wird. Mit anderen Worten entspricht der errechnete Mittelwert der z-Koordinaten dem Nullpunkt im DICOM-Koordinatensystem.

Weiterhin ist vorstellbar, dass die beiden oben genannten Effekte kombiniert auftreten.

Zur Verwendung für das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Eichobjektträger mit mindestens einem Bezugspunkt mit vorgegebenen Bezugskoordinaten in einem DICOM-Koordinatensystem vorgeschlagen. Wie bereits ausgeführt, sind auf diesem Eichobjektträger Eichkreuze vorhanden, die die Bezugspunkte für des erfindungsgemäße Verfahren darstellen. Im DICOM-Koordinatensystem liegt der Nullpunkt auf einer der Außenecken des rechteckigen Eichobjektträgers. Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Eichobjektträger in Größe und Form einem bekannten Typus von Objektträgern wie sie in der Mikroskopie verwendet werden, entspricht.

Zur Interoperabilität ist es notwendig, dass die Kalibrierung gemäß erfindungsgemäßem Verfahren auf den jeweiligen Systemen (Mikroskopen) erfolgt. Hierzu ist die Verwendung identischer Eichobjektträger am besten geeignet.

Als System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines abzubildenden Punktes mit einem Mikroskop, das eine Einheit zur Bestimmung von Gerätekoordinaten (x_P, y_P, z_P) eines abgebildeten Punktes P aufweist, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass eine Rechnereinheit vorgesehen ist, die aus Gerätekoordinaten (x_1, y_1, z_1) mindestens eines abgebildeten Bezugspunktes E_1 und zugehörigen vorgegebenen objektbezogenen Bezugskoordinaten (X_1, Y_1, Z_1) in einem DICOM-Koordinatensystem eine Transformationsregel Φ zur Umrechung von geräteabhängigen Koordinaten in Koordinaten des DICOM-Koordinatensystems berechnet. Die Rechnereinheit zur Berechnung der Transformationsregel kann im Mikroskop integriert oder Bestandteil eines peripheren Rechners sein.

Mit diesem erfindungsgemäßen System können geräteabhängige Koordinaten in geräteunabhängige Koordinaten des DICOM-Koordinatensystems transformiert werden. Hierzu wird die ermittelte Transformationsregel Φ auf die Koordinaten (\mathbf{x}_{p} , y_p , z_p) eines beliebigen abgebildeten Punktes P angewandt und die entsprechenden Koordinaten (X_P, Y_P, Z_P) im geräteunabhängigen DICOM-Koordinatensystem berechnet. Um das erfindungsgemäße Verfahren der Kalibrierung und anschließenden Berechnung geräteunabhängiger Koordinaten möglichst effizient zu automatisieren, ist es sinnvoll, dieses Verfahren mittels eines Computerprogramms zu implementieren, das insbesondere auf der erwähnten Rechnereinheit des erfindungsgemäßen Systems gestartet und ausgeführt wird. Das Computerprogramm kann auf Datenträgern, wie CD-ROMs, EE-PROMs oder auch in Form von Flash-Memories gespeichert sein, oder über diverse Rechnernetze (wie Intranet oder Internet) in den Arbeitsspeicher herunterladbar sein.

Beim Ablauf dieses Computerprogramms werden beispielsweise nach Auflegen eines Eichobjektträgers mit einem DICOM-Koordinatensystem auf den Mikroskoptisch die in Form von Eichkreuzen aufgebrachten Bezugspunkte im geräteabhängigen Koordinatensystem (automatisch) vermessen und die entsprechenden Koordinaten bestimmt. Nach Vermessung von vorzugsweise drei oder mehr solcher Bezugspunkte startet das Computerprogramm die Berechnung der Transformationsregel. Anschließend wird eine Probe mit diesem Mikroskop untersucht und die Gerätekoordinaten eines interessierenden Punktes werden vom Computerprogramm mittels der Transformationsregel automatisch im geräteunabhängige Koordinaten des DICOM-Koordinatensystems umgerechnet.

Das Computerprogramm kann den gesamten geschilderten Ablauf durch Interaktion mit dem Benutzer steuern oder bestimmte Abschnitte des Verfahrens in Form von Programmmodulen automatisch ausführen.

Im Folgenden soll die Erfindung und ihre Vorteile anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.

Es zeigt

- Figur 1 ein erfindungsgemäßes System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines abzubildenden Punktes mit einem Mikroskop in schematischer
 Ansicht;
- Figur 2 einen erfindungsgemäßen Eichobjektträger und ein Mikroskopbild mit einem schematisch dargestellten

Teil der Einheit zur Bestimmung von Gerätekoordinaten zur Ermittlung der Transformationsregel Φ ;

Figur 3 einen abgebildeten Punkt P im geräteabhängigen Koordinatensystem und im DICOM-Koordinatensystem.

Figur 1 zeigt in sehr schematischer Form ein Mikroskop 1 mit Objektiv 7 zur vergrößerten Abbildung von Objektstrukturen, die von einem Objektträger 6 getragen werden. Bei diesen Objektstrukturen kann es sich um Zellen oder Zellverbände, aber auch um technische Strukturen wie Halbleiterstrukturen handeln. Dementsprechend reichen die Anwendungen der Mikroskopie vom medizinischen Bereich (Zytologie, Histologie, Pathologie) bis in den technischen Bereich (bspw. Waferherstellung oder Nanotechnologie). Bei diesen Einsatzgebieten ist es notwendig, daß Auffälligkeiten oder Fehler in den Strukturen markiert und zu einem späteren Zeitpunkt oder von einem anderen Benutzer wieder aufgefunden werden können.

Häufig ist eine Rechnereinheit 2 an das Mikroskop 1 oder an eine Mikroskopkamera 11 angeschlossen, um Mikroskopbilder weiterverarbeiten und speichern zu können. Der Einfachheit halber sei im Folgenden angenommen, daß die Mikroskopbilder 8 auf einem Monitor 10 der Rechnereinheit 2 betrachtet werden können, und daß zumindest ein Teil der Einheit 4 zur Bestimmung von Gerätekoordinaten (Koordinaten im Mikroskopbild) auch in der Rechnereinheit 2 vorhanden ist.

Der Objektträger 6 ist auf einem Mikroskoptisch 5 häufig durch Vakuumansaugung aufgebracht, wobei der Mikroskoptisch 5 in der Regel in seiner räumlichen Lage verstellbar ist.

Zur Untersuchung der Objektstrukturen kann eine Gesamtaufnahme (Oneshot) oder ein Scan durchgeführt werden.

Die vom Mikroskop 1 oder von der Mikroskopkamera 11 an die Rechnereinheit 2 übertragenen Bilddaten werden in diesem Ausführungsbeispiel in einem geräteabhängigen Koordinatensystem auf dem Monitor 10 der Rechnereinheit 2 dargestellt, wobei bspw. durch Anklicken eines bestimmten Punktes im dargestellten Bilds mittels einer Maus 12 die entsprechenden Koordinaten dieses Punktes im Mikroskopsystem ermittelt und angezeigt und abgespeichert werden können.

Die Rechnereinheit 2 weist im vorliegenden Fall ein Computerprogramm auf, das aus Koordinaten eines oder mehrerer abgebildeter Bezugspunkte und den zugehörigen bekannten vorgegebenen Bezugskoordinaten bezogen auf ein DICOM-Koordinatensystem auf dem Objektträger 6 eine Transformationsregel Φ ableiten kann, mittels derer geräteabhängige Koordinaten in Koordinaten eines DICOM-Koordinatensystems umgerechnet werden können (ein Beispiel für ein solches Computerprogramm ist am Ende dieser Beschreibung zu finden). Hierzu ist es sinnvoll, eine Eichung des Systems vorzunehmen, indem ein Eichobjektträger 3 mit mindestens einem Bezugspunkt in einem DICOM-Koordinatensystem als Objektträger verwendet wird, um anhand des oder der abgebildeten Bezugspunkte die Transformationsregel zu berechnen.

Die geräteunabhängige Bestimmung von Koordinaten eines abgebildeten Punktes, der bspw. eine Störung, eine Auffälligkeit oder einen Fehler darstellt, ist zur zuverlässigen Wiederauffindung des Punktes von enormem Vorteil. Dies ermöglicht ein zuverlässiges Widerauffinden trotz Toleranzen beim selben oder bei gleichen Geräten, etwa bei der späte-

ren Kontrolle am selben Gerät oder an einem Gerät gleicher Bauart, aber auch bei der späteren Untersuchung an einem anderen Gerät oder in der Fernmikroskopie (Telepathologie oder Ferndiagnosen oder -operationen).

Figur 2 zeigt einen Eichobjektträger 3 mit DICOM-(XY-) Koordinatensystem und das zugehörigen Mikroskopbild 8 mit geräteabhängigem (xy)-Koordinatensystem. Die Transformationsregel Φ stellt den Bezug zwischen den beiden Koordinatensystemen her.

Der erfindungsgemäße Eichobjektträger 3 (Eichslide) zeigt in dieser Ausführungsform sechs Eichkreuze 9, entsprechend Punkten E1 bis E6 in einem DICOM-Koordinatensystem X, Y, Z, wobei der Nullpunkt in der linken oberen Ecke des Eichobjektträgers 3 liegt. Aus Gründen der Einfachheit wird im Folgenden die Z-Koordinate nicht betrachtet. Möglichkeiten zur Z-Kalibrierung sind in vorliegender Beschreibung oben angegeben. Zur Eichung des in Figur 1 dargestellten Systems wird zunächst der Eichobjektträger 3 auf den Mikroskoptisch 5 aufgebracht und mittels des Mikroskops 1 und der Rechnereinheit 2 ein Mikroskopbild 8 erzeugt. Auf der unteren Hälfte der Figur 2 ist ein solches Mikroskopbild 8 mit einem geräteabhängigen Koordinatensystem x, y dargestellt, wobei mittels einer Einheit 4 die entsprechenden Gerätekoordinaten (x_1, y_1) bis (x_6, y_6) zu den abgebildeten Eichkreuzen (E1 bis E6) bestimmt werden können. Es sei angemerkt, daß nicht alle sechs Eichkreuze 9 zur Eichung herangezogen werden müssen, sondern daß je nach erwünschter Genauigkeit weniger Eichkreuze ausreichen. Wie oben beschrieben, ist es jedoch zweckmäßig, zum Ableiten einer Transformationsregel mittels überbestimmter Affintransformation drei Eichkreuze zu verwenden.

Das Verfahren der überbestimmten Affintransformation (vgl. Beispiel am Ende dieser Beschreibung) ist an sich bekannt und soll deshalb im Folgenden nicht im einzelnen erläutert werden. Auch andere dem Fachmann bekannte Verfahren zur Ableitung der Transformationsregel Ø sind möglich. Die Einheit 4 zur Bestimmung von Gerätekoordinaten bestimmt die Koordinaten einer geeigneten Anzahl von abgebildeten Eichkreuzen, also der entsprechenden Bezugspunkte E_1 , E_2 , E_3 ..., im x, y-Koordinatensystem. Die Koordinaten der entsprechenden Eichkreuze 9 (Bezugspunkte) auf dem Eichobjektträger 3 im DICOM-XY-Koordinatensystem sind vorgegeben. Hieraus kann die Rechnereinheit 2 oder besser gesagt ein entsprechendes Computerprogramm, das auf dieser Rechnereinheit 2 abläuft, die Transformationsregel Φ zur Umrechnung geräteabhängiger Koordinaten (x, y) in geräteunabhängige Koordinaten (X, Y) des DICOM-Koordinatensystems berechnen.

Es ist sinnvoll, wenn zu den gängigen Objektträgerformaten entsprechende Eichobjektträger hergestellt werden, mit Hilfe derer - wie oben beschrieben - zugehörige Transformationsregeln Φ berechnet werden.

Mit der ermittelten Transformationsregel Φ können nunmehr die Gerätekoordinaten $(x_P,\ y_P)$ eines abgebildeten Punktes P, wie in Figur 3 dargestellt, in geräteunabhängige Koordinaten $(X_P,\ Y_P)$ des DICOM-Koordinatensystems umgerechnet werden. Hierbei kann der Punkt P bspw. eine Auffälligkeit in einer Zellstruktur oder einen Fehler in einer Halbleiterstruktur darstellen. Die Koordinaten des Punktes P werden über die Einheit 4 zur Bestimmung von Gerätekoordinaten bestimmt und mit der bekannten Transformationsregel Φ in geräteunabhängige Koordinaten des DICOM-Koordinatensystems

umgerechnet. Für eine spätere Kontrolle oder Nachuntersuchung werden die geräteunabhängigen Koordinaten des Punktes P zusammen mit der Probe für die Nachuntersuchung übergeben. Das System, an dem die Nachuntersuchung erfolgt, muß selbstverständlich auch über eine Kalibrierungsmöglichkeit für das DICOM-Koordinatensystem verfügen. Insbesondere ist es notwendig, daß dieses System aus den überlieferten DI-COM-Koordinaten des Punktes P mit der inversen Transformationsregel Φ^{-1} die zugehörigen geräteabhängigen Koordinaten des Punktes P berechnet, damit dieser Punkt im Mikroskopbild 8 wieder angefahren werden kann.

Im folgenden ist ein Beispiel für ein in der Programmiersprache C erstelltes Computerprogramm angegeben, mittels dessen über das Verfahren der überbestimmten Affintransformation eine Hin- und Rücktransformation der Koordinaten aus einem nativen Mikroskopkoordinatensystem und dem DICOM-Koordinatensystem vorgenommen werden kann:

```
// Berechnung zur überbestimmten Affintransformation
// Hin- und Rücktransformation (forward and backward calculation)
// Koordinatensysteme sind:
//
              natives Mikroskop-Koordinatensystem, objektträgerabhängig
//
              Mikroskop-unabhängiges DICOM Koordinatensystem
//
//
#include <stdio.h>
/** FunKtion PROTOTYPEN **/
// gegeben: native Mikroskop-Koordinaten, berechne DICOM Koordinaten
 void CalculateDICOMCoordinates (
 double x_Microscope,
 double y_Microscope,
 double *pX_DICOM,
 double *pY_DICOM
);
// gegeben: DICOM Koordinaten, berechne native Mikroskop-Koordinaten
 void CalculateNativeMicroscopeCoordinates (
 double X_DICOM,
```

```
double Y_DICOM,
 double *px Microscope,
 double *py_Microscope
 ):
// berechne Koordinaten-Transformationskoeffizienten für Hin- und Rücktransformation
 int CalcForwBackwTransCoefficients (
 int NoOfGaugingPoints,
 double *x MicroscopeSystem,
 double *y_MicroscopeSystem,
 double *x DICOMSystem,
 double *y_DICOMSystem
 // setze Transformationskoeffizienten auf Defaultwerte zurück
 void ResetTransformationCoefficients (void);
 int CalculateTransformation (
 double *a, double *b, double *c,
 double *d, double *e, double *f,
 int NoOfGaugingPoints,
 double *x_Microscope, double *y_Microscope,
 double *x_DICOM, double *y_DICOM
 );
/* statische Variablen für Koordinatentransformation */
/* forward transformation coefficients (Hintransformationskoeffizienten) */
double aFwd = 1.0:
double bFwd = 1.0;
double cFwd = 0.0;
double dFwd = 1.0;
double eFwd = 1.0;
double fFwd = 0.0;
/* backward transformation coefficients (Rücktransformationskoeffizienten) */
double aBwd = 1.0;
double bBwd = 1.0;
double cBwd = 0.0;
double dBwd = 1.0;
double eBwd = 1.0;
double fBwd = 0.0:
int main (void)
           // Koordinaten der Eichpunkte E1 bis E6 im DICOM- und nativen Mikroskopsystem
           double aX_DICOM [] = {3000., 3000., 17000., 17000., 17000.};
           double aY_DICOM [] = {10000., 30000., 50000., 10000., 30000., 50000.};
           double ax_Microscope [] = {41000., 43000.,45000., 181000., 183000., 185000.};
           double ay_Microscope [] = {129400., 309400., 489400., 126600., 306600..
486600.};
           double xMicTest, yMicTest;
           double XDICTest, YDICTest;
           int i:
           printf ("\n\n");
```

```
printf ("Affin Transformation From Native Microscope To DICOM Coordinate Sys-
tem\n");
          printf
");
          printf ("\n\n\n");
          printf ("Coordinates of gauging points\n\n");
          for (i=0; i<=5; ++i) {
              printf ("E%d: X-DICOM=%10.1f Y-DICOM=%10.1f x-Mic=%10.1f
Mic=%10.1f\n",
              i+1, aX_DICOM [i], aY_DICOM [i], ax_Microscope [i], ay_Microscope [i]);
          printf ("\n\n");
          if (0 == CalcForwBackwTransCoefficients (6,
              ax_Microscope, ay_Microscope, aX_DICOM, aY_DICOM)){
              printf ("computation failed\n");
              return 0;
          }
          printf ("forward calculation coefficients\n");
          printf ("-----\n");
          printf ("X-DICOM = %.4f * x-Mic + %.4f * y-Mic + %.4f\n", aFwd,bFwd,cFwd);
          printf ("Y-DICOM = %.4f * x-Mic + %.4f * y-Mic + %.4f\n\n\n", dFwd,eFwd,fFwd);
          printf ("backward calculation coefficients\n");
          printf ("-----\n\n");
          printf ("x-Mic = %.4f * X-DICOM + %.4f * Y-DICOM + %.4f\n", aBwd,bBwd,cBwd);
          printf ("y-Mic = %.4f * X-DICOM + %.4f * Y-DICOM + %.4f\n\n\n\n".
dBwd.eBwd.fBwd):
          printf ("Tests of calculation\n");
          printf ("----\n\n");
           printf ("Test1 using microscope coordintes of gauging point E4 as input\n");
          printf ("\n\n");
           xMicTest = 181000.;
          yMicTest = 126600.;
           printf ("*** input ***: x Microscope =%10.1f y Microscope=%10.1f\n", xMicTest,
yMicTest);
           CalculateDICOMCoordinates (181000., 126600., &XDICTest, &YDICTest);
           printf ("*** result ***: x DICOM =%10.1f y DICOM =%10.1f\n\n", XDICTest,
YDICTest):
          printf ("End of test1 \n\n");
          printf ("Test2 applying forward and backward transformation to test point\n");
          printf ("\n\n");
          xMicTest = 100000.;
          yMicTest = 250000.;
          printf ("*** input ***: x Microscope =%10.1f y Microscope=%10.1f\n", xMicTest,
yMicTest);
          printf ("forward transform\n");
          CalculateDICOMCoordinates (xMicTest, yMicTest, &XDICTest, &YDICTest);
          printf ("*** result ***: x DICOM =%10.1f y DICOM =%10.1f\n", XDICTest, YDICTest);
          printf ("backward transform\n");
```

```
xMicTest = 0.;
           yMicTest = 0.;
            CalculateNativeMicroscopeCoordinates (XDICTest, YDICTest,
                                                                           &xMicTest.
&yMicTest);
           printf ("*** result ***: x Microscope =%10.1f y Microscope =%10.1f\n", xMicTest,
yMicTest);
           printf ("End of test2 \n\n");
           return 0;
}
// Hintransformation: berechne DICOM Koordinaten aus
// nativen Mikroskop-Koordinaten
 void CalculateDICOMCoordinates (
 // input: x,y Koordinaten im Mikroskopsystem
 double x_Microscope,
 double y_Microscope,
 // output: X,Y Koordinaten im DICOM System
 double *pX DICOM,
 double *pY_DICOM
{
               *pX_DICOM = aFwd * x_Microscope + bFwd * y_Microscope + cFwd;
*pY_DICOM = dFwd * x_Microscope + eFwd * y_Microscope + fFwd;
}
// Rücktransformation: berechne native Mikroskop-Koordinaten aus DICOM
// Koordinaten
 void CalculateNativeMicroscopeCoordinates (
 // input: X,Y Koordinaten im DICOM System
 double X_DICOM, double Y_DICOM,
 // output: x,y Koordinten im Mikroskopsystem
 double *px_Microscope,
 double *py_Microscope
 )
{
           *px_Microscope = aBwd * X_DICOM + bBwd * Y_DICOM + cBwd;
           *py_Microscope = dBwd * X_DICOM + eBwd * Y_DICOM + fBwd;
}
int CalcForwBackwTransCoefficients (
           int NoOfGaugingPoints,
```

```
double *x_MicroscopeSystem,
        double *y_MicroscopeSystem,
        double *x_DICOMSystem,
        double *y_DICOMSystem
if (NoOfGaugingPoints<3) return 0;
        if (0 == CalculateTransformation (&aBwd,&bBwd,&cBwd,&dBwd,&eBwd,&fBwd,
          NoOfGaugingPoints, x MicroscopeSystem, y MicroscopeSystem,
          x_DICOMSystem, y_DICOMSystem))
          return 0;
        if (0 == CalculateTransformation (&aFwd,&bFwd,&cFwd,&dFwd,&eFwd,&fFwd,
          NoOfGaugingPoints, x_DICOMSystem, y_DICOMSystem,
          x_MicroscopeSystem, y_MicroscopeSystem))
          return 0;
        return 1;
}
void ResetTransformationCoefficients (void)
 {
        /* Setze Koeffizienten zurück (reset coefficients) */
        aFwd = 1.0:
        bFwd = 1.0;
        cFwd = 0.0;
        dFwd = 1.0;
        eFwd = 1.0;
        fFwd = 0.0;
        aBwd = 1.0;
        bBwd = 1.0;
        cBwd \approx 0.0;
        dBwd = 1.0;
        eBwd = 1.0:
        fBwd = 0.0;
}
int CalculateTransformation (
 double *a, double *b, double *c,
        double *d, double *e, double *f,
        int NoOfGaugingPoints,
        double *x_Microscope, double *y_Microscope,
        double *x_DICOM, double *y_DICOM
int i;
```

```
double *xDIC, *yDIC, *xMic, *yMic;
  double r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8;
  double r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15;
  r1=r2=r3=r4=r5=r6=r7=r8=r13=r14=r15=0.0;
            xDIC = x_DICOM;
            yDIC = y DICOM;
            xMic = x Microscope;
            yMic = y_Microscope;
  for (i = 0; i < NoOfGaugingPoints; i++)
    r1 += *xDIC;
    r2 += *yDIC;
    r3 += *xDIC * *xDIC;
    r4 += *yDIC * *yDIC;
    r5 += *xMic;
    r6 += *xDIC * *yDIC;
     r7 += *xMic * *yDIC;
     r8 += *xDIC * *xMic++;
     r13 += *yMic;
     r14 += *yDIC++ * *yMic;
     r15 += *xDIC++ * *yMic++;
            }
  /* accounting of coefficients a, b, c */
            for (i=1; i<=2; i++) {
                r9 = r3 * r4 * NoOfGaugingPoints + 2 * r1 * r2 *r6 - r1 * r1 * r4 - r2 * r2 * r3\
               - r6 * r6 *NoOfGaugingPoints;
                /* transformation ist singular */
                if (r9 == 0.0)
                        return 0:
                if (i == 2)
            {
                        /* accounting of coefficients d, e, f */
                        r5 = r13;
                        r7 = r14;
                        r8 = r15;
                r10 = r8 *r4 * NoOfGaugingPoints + r6 * r2 *r5 +r1 * r7 * r2 -\
                                                         r1 * r4 * r5 - r8 * r2 * r2 - r6 * r7 * NoOf-
GaugingPoints;
                r11 = r3 *r7 * NoOfGaugingPoints + r8 * r2 *r1 +r1 * r6 * r5 - r1 * r1 * r7 - r3 * r2\
                                                         * r5 - r8 * r6 * NoOfGaugingPoints ;
                r12 = r3 *r4 * r5 + r6 * r7 *r1 +r8 * r6 * r2 \
                                                        - r8 * r4 * r1 - r5 * r6 * r6 - r3 * r7 * r2;
                r10 = r10 / r9;
                r11 = r11 / r9;
                r12 /= r9:
                if (i == 1)
                         else
                        *d = r10; *e = r11; *f = r12;
```

Der folgende Text zeigt einen Ausdruck, wie er von obigem Programm generiert wird, wenn sechs Eichpunkte El bis E6 vorgegeben und dann zwei Tests durchgeführt werden. Der erste Test (Test1) nimmt für den Eichpunkt E4 eine Hintransformation ins DICOM-Koordinatensystem vor, während der zweite Test (Test2) eine Hin- und Rücktransformation eines vorgegebenen Testpunkts (P) ausführt:

Affin Transformation From Native Microscope To DICOM Coordinate System

Coordinates of gauging points

```
E1: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 10000.0 x-Mic= 41000.0 y-Mic= 129400.0 E2: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 30000.0 x-Mic= 43000.0 y-Mic= 309400.0 E3: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 50000.0 x-Mic= 45000.0 y-Mic= 489400.0 E4: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 10000.0 x-Mic= 181000.0 y-Mic= 126600.0 E5: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 30000.0 x-Mic= 183000.0 y-Mic= 306600.0 E6: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 50000.0 x-Mic= 185000.0 y-Mic= 486600.0
```

forward calculation coefficients

```
X-DICOM = 0.1000 * x-Mic + -0.0011 * y-Mic + -955.3433
Y-DICOM = 0.0022 * x-Mic + 0.1111 * y-Mic + -4465.6743
```

backward calculation coefficients

```
x-Mic = 10.0000 * X-DICOM + 0.1000 * Y-DICOM + 10000.0000
y-Mic = -0.2000 * X-DICOM + 9.0000 * Y-DICOM + 40000.0000
```

Tests of calculation

Test1 using microscope coordintes of gauging point E4 as input

```
*** input ***: x Microscope = 181000.0 y Microscope = 126600.0
*** result ***: x DICOM = 17000.0 y DICOM = 10000.0
```

End of test1

Test2 applying forward and backward transformation to test point

```
*** input ***: x Microscope = 100000.0 y Microscope= 250000.0 forward transform

*** result ***: x DICOM = 8764.7 y DICOM = 23528.1 backward transform

*** result ***: x Microscope = 100000.0 y Microscope = 250000.0
```

End of test2

Der Ausdruck des obigen, vom Programm erzeugten Textes ist im folgenden zur besseren Verständlichkeit nochmals in deutscher Sprache (soweit möglich) wiedergegeben:

Affine Transformation vom nativen Mikroskop- zum DICOM Koordinatensystem

Koordinaten der Eichpunkte

```
E1: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 10000.0 x-Mic= 41000.0 y-Mic= 129400.0 

E2: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 30000.0 x-Mic= 43000.0 y-Mic= 309400.0 

E3: X-DICOM= 3000.0 Y-DICOM= 50000.0 x-Mic= 45000.0 y-Mic= 489400.0 

E4: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 10000.0 x-Mic= 181000.0 y-Mic= 126600.0 

E5: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 30000.0 x-Mic= 183000.0 y-Mic= 306600.0 

E6: X-DICOM= 17000.0 Y-DICOM= 50000.0 x-Mic= 185000.0 y-Mic= 486600.0
```

PCT/EP2004/008742

21

Berechnungskoeffizienten für Hintransformation

X-DICOM = 0.1000 * x-Mic + -0.0011 * y-Mic + -955.3433 Y-DICOM = 0.0022 * x-Mic + 0.1111 * y-Mic + -4465.6743

Berechnungskoeffizienten für Rücktransformation

```
x-Mic = 10.0000 * X-DICOM + 0.1000 * Y-DICOM + 10000.0000
y-Mic = -0.2000 * X-DICOM + 9.0000 * Y-DICOM + 40000.0000
```

Berechnungstests

Test1 unter Verwendung der Mikroskopkoordinaten des Eichpunktes E4 als Eingabe

```
*** Eingabe ***: x Microscope = 181000.0 y Microscope = 126600.0 *** Ergebnis ***: x DICOM = 17000.0 y DICOM = 10000.0
```

Ende des Test1

Test2 mit Hin- und Rücktransformation des Testpunktes

```
*** Eingabe ***: x Microscope = 100000.0 y Microscope= 250000.0
Hintransformation

*** Ergebnis ***: x DICOM = 8764.7 y DICOM = 23528.1
Rücktransformtion

*** Ergebnis ***: x Microscope = 100000.0 y Microscope = 250000.0
```

Ende des Test2

Bezugszeichenliste

- 1 Mikroskop
- 2 Rechnereinheit
- 3 Eichobjektträger
- 4 Einheit zur Bestimmung von Gerätekoordinaten
- 5 Mikroskoptisch
- 6 Objektträger
- 7 Objektiv
- 8 Mikroskopbild
- 9 Eichkreuze, -punkte auf Objektträger
- 10 Monitor
- 11 Kamera
- 12 (Computer-) Maus
- P abgebildeter Punkt
- Φ Transformationsregel
- X, Y, Z Koordinaten im DICOM-Koordinatensystem, Bezugskoordinaten
- x, y, z Koordinaten im Mikroskopsystem, Gerätekoordinaten
- E_1, \ldots, E_6 Eichkreuze, -punkte, Bezugspunkte

Patentansprüche

1. Verfahren zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines mittels eines Mikroskops abgebildeten Punktes (P),

wobei zunächst zu vorgegebenen objektbezogenen Bezugskoordinaten (X_1, Y_1, Z_1) mindestens eines Bezugspunkts (E_1) in einem DICOM-Koordinatensystem die zugehörigen Gerätekoordinaten (x_1, y_1, z_1) des mindestens einen abgebildeten Bezugspunkts (E_1) in einem geräteabhängigen Koordinatensystem bestimmt werden und hieraus eine Transformationsregel (Φ) zur Umrechnung geräteabhängiger Koordinaten (x, y, z) in die Koordinaten (X, Y, Z) des DICOM-Koordinatensystems ermittelt wird,

und wobei anschließend zur geräteunabhängigen Koordinatenbestimmung die Gerätekoordinaten (x_P, y_P, z_P) eines abgebildeten Punktes (P) mittels der aufgefundenen Transformationsregel (Φ) in geräteunabhängige Koordinaten (X_P, Y_P, Z_P) des DICOM-Koordinatensystems umgerechnet werden.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Vorgabe von Bezugskoordinaten $(X_1,\ Y_1,\ Z_1)$ eines oder mehrerer Bezugspunkte (E_1) ein Eichobjektträger verwendet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für bestimmte Typen von Objektträgern jeweils ein Eichobjektträger hergestellt und/oder verwendet wird.

- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Transformationsregel, insbesondere für die (x, y) Koordinaten die überbestimmte Affintransformation verwendet wird.
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Transformationsregel, insbesondere für die z-Koordinaten, eine Mittelbildung und/oder ein Ansatz in Form einer Schrägebene verwendet wird.
- 6. Eichobjektträger zur Verwendung in einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 mit mindestens einem Bezugspunkt (E_1) mit vorgegebenen Bezugskoordinaten (X_1, Y_1, Z_1) in einem DICOM-Koordinatensystem.
- 7. Eichobjektträger nach Anspruch 6, der in Größe und Form einem bekannten Typus von Objektträgern entspricht.
- 8. Verwendung eines Eichobjektträgers nach einem der Ansprüche 6 bis 7 für ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5.
- 9. System zur geräteunabhängigen Bestimmung von Koordinaten eines abzubildenden Punktes (P) mit einem Mikroskop, wobei das Mikroskop eine Einheit (4) zur Bestimmung von Gerätekoordinaten (x_P, y_P, z_P) eines abgebildeten Punktes (P) aufweist, und wobei eine Rechnereinheit vorgesehen ist, die aus den Gerätekoordinaten (x_1, y_1, z_1) mindestens eines abgebildeten Bezugspunktes (E_1) und zugehörigen vorgegebenen objektbezogenen Bezugskoordinaten (X_1, Y_1, Z_1) in einem DI-COM-Koordinatensystem eine Transformationsregel (Φ) zur Um-

rechnung von geräteabhängigen Koordinaten (x, y, z) in Koordinaten (X, Y, Z) des DICOM-Koordinatensystems berechnet.

- 10. System nach Anspruch 9, bei dem die Rechnereinheit derart ausgestaltet ist, dass sie aus den Koordinaten (x_P, Y_P, Z_P) eines abgebildeten Punktes (P) mittels der ermittelten Transformationsregel (Φ) die entsprechenden Koordinaten (X_P, Y_P, Z_P) im geräteunabhängigen DICOM-Koordinatensystem berechnet.
- 11. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um ein Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5 durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einem Computer oder einer entsprechenden Rechnereinheit, insbesondere der Rechnereinheit in einem System gemäß Anspruch 9, ausgeführt wird.
- 12. Computerprogrammprodukt mit Programmcode-Mitteln, die auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert sind, um ein Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5 durchzuführen, wenn das Computerprogramm-Produkt auf einem Computer oder einer entsprechenden Rechnereinheit, insbesondere der Rechnereinheit in einem System nach Anspruch 9, ausgeführt wird.

1/3

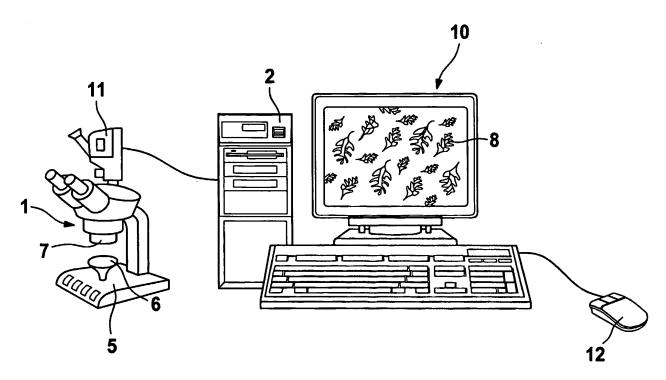


Fig. 1

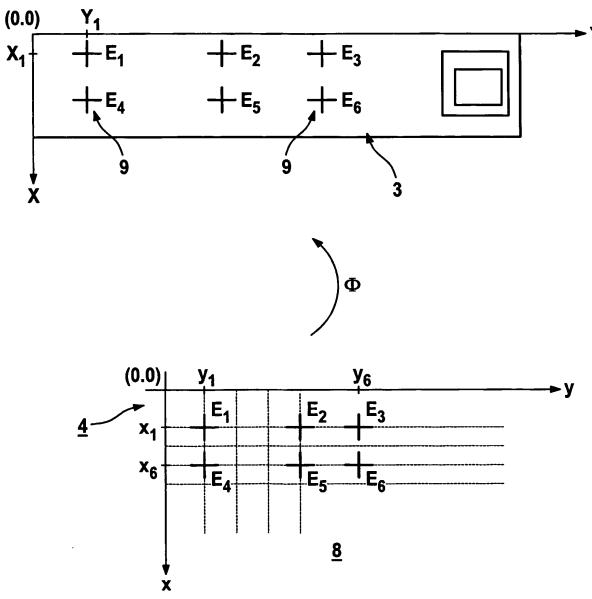


Fig. 2

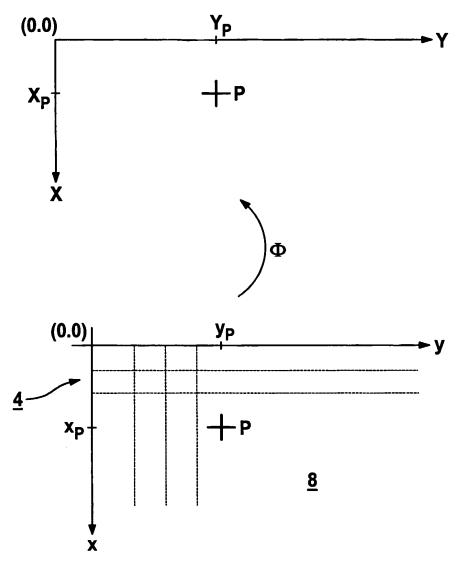


Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



PCFEP2004/008742 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02B21/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 GO2B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y US 5 367 401 A (SAULIETIS INDULIS) 1-12 22 November 1994 (1994-11-22) column 6, line 60 - column 7, line 49 Υ ROBERT C. LEIF, SUZANNE B. LEIF: "A DICOM 1-12 Compatible Format for Analytical Cytology Data" SPIE PROCEEDINGS-OPTICAL DIAGNOSTICS OF LIVING CELLS II, vol. 3260, 25 January 1998 (1998-01-25), pages 282-289, XP002304007 page 285, paragraph 5 Υ US 5 000 554 A (GIBBS DAVID L) 1-12 19 March 1991 (1991-03-19) figures 3-5 column 5, line 54 - column 7, line 10 -/-χ Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the 'A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed Invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the International search Date of mailing of the international search report 4 November 2004 23/11/2004 Name and mailing address of the ISA Authorized officer

Windecker, R

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No	
PC EP2004/008742	

	PCTEP2004/008742				
(Continu	ontinuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT gory * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.				
allegory .	Charles of Control of the Control of				
	US 4 557 599 A (ZIMRING BRUCE) 10 December 1985 (1985-12-10) figure 1 column 3, line 20 - line 57	1-12			
	US 4 907 158 A (KETTLER ALBRECHT ET AL) 6 March 1990 (1990-03-06) column 3, line 25 - line 42 column 5, line 35 - line 54 column 6, line 13 - line 34	1-12			
	US 4 807 979 A (CARY PAUL O ET AL) 28 February 1989 (1989-02-28) figures 1,2 abstract	1-12			

Best Available Copv

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

International Application No
PEP2004/008742

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5367401	A	22-11-1994	NONE		
US 5000554	Α	19-03-1991	NONE		
US 4557599	Α	10-12-1985	DE JP	3507778 A1 60210704 A	19-09-1985 23-10-1985
US 4907158	Α	06-03-1990	DE AT DE EP JP JP	3718066 A1 91501 T 3882283 D1 0292899 A2 1003560 A 2553150 B2	08-12-1988 15-07-1993 19-08-1993 30-11-1988 09-01-1989 13-11-1996
US 4807979	Α	28-02-1989	US	4690521 A	01-09-1987

Best Available Copv

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PC EP2004/008742

A. KLASSII IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G02B21/00	
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) G02B	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete	e fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendele	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 367 401 A (SAULIETIS INDULIS) 22. November 1994 (1994-11-22) Spalte 6, Zeile 60 - Spalte 7, Zeile 49	1-12
Υ	ROBERT C. LEIF, SUZANNE B. LEIF: "A DICOM Compatible Format for Analytical Cytology Data" SPIE PROCEEDINGS-OPTICAL DIAGNOSTICS OF LIVING CELLS II, Bd. 3260, 25. Januar 1998 (1998-01-25), Seiten 282-289, XP002304007 Seite 285, Absatz 5	1-12
Y	US 5 000 554 A (GIBBS DAVID L) 19. März 1991 (1991-03-19) Abbildungen 3-5 Spalte 5, Zeile 54 - Spalte 7, Zeile 10	1-12

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
---	---

Siehe Anhang Patentfamilie

-/--

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit elner oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

4. November 2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

23/11/2004 Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Windecker, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PC EP2004/008742

	Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN tegorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.				
(Fortsetz					
alegone.	Bezeichnung der Veronermichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Beirach kommen	den rene	Beat, Anspidentia.		
(US 4 557 599 A (ZIMRING BRUCE) 10. Dezember 1985 (1985-12-10) Abbildung 1 Spalte 3, Zeile 20 - Zeile 57		1-12		
	US 4 907 158 A (KETTLER ALBRECHT ET AL) 6. März 1990 (1990-03-06) Spalte 3, Zeile 25 - Zeile 42 Spalte 5, Zeile 35 - Zeile 54 Spalte 6, Zeile 13 - Zeile 34		1-12		
,	US 4 807 979 A (CARY PAUL O ET AL) 28. Februar 1989 (1989-02-28) Abbildungen 1,2 Zusammenfassung		1-12		
			į		

Best Available Copy

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichummen, ule zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PEP2004/008742

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokume	ent	Datum der Veröffentlichung	1	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5367401	Α	22-11-1994	KEINE			
US 5000554	Α	19-03-1991	KEINE			
US 4557599	Α	10-12-1985	DE JP	3507778 60210704		19-09-1985 23-10-1985
US 4907158	A	06-03-1990	DE AT DE EP JP JP	3718066 91501 3882283 0292899 1003560 2553150	T D1 A2 A	08-12-1988 15-07-1993 19-08-1993 30-11-1988 09-01-1989 13-11-1996
US 4807979	Α	28-02-1989	US	4690521	Α	01-09-1987